

News Release

平成 25 年 1 1 月 7 日
N I T E (ナイト)
独立行政法人製品評価技術基盤機構

セミコン・ジャパン 2013 への出展について

N I T E (ナイト) [独立行政法人 製品評価技術基盤機構 理事長：安井 至、本所：東京都渋谷区西原] は、平成 25 年 12 月 4 日 (水) から 6 日 (金) まで開催されるセミコン・ジャパン 2013 に出展し、化学物質管理に関する事業者向けの各種サービスについてご紹介します。

1. N I T E は、化学物質管理対策に関するコンサルティング、サービス、IT システムを提供する企業等が集まる化学物質対策パビリオンの一画に出展 (小間番号：C5-007) し、「化学物質総合情報提供システム (C H R I P)」 (通称：クリップ) や「有害性評価支援システム統合プラットフォーム (H E S S)」 (通称：ヘス) についてご紹介します。
2. C H R I P は、企業における化学物質の自主管理等を支援するため、化学物質の番号や名称等から国内外の法規制、有害性やリスク評価等に関する情報を検索することが可能なデータベースです。
3. H E S S は、試験データのない化学物質の反復投与毒性^{※1}の評価を支援するための世界初のツールとして、N I T E が N E D O / 経済産業省からの委託事業で開発したものです。
4. 出展ブースでは、C H R I P や H E S S に関する基本的な操作方法や活用方法に関する個別の質問に対応いたします。
5. また、12 月 6 日 (金) 14 : 30 から 14 : 50 まで TechSTAGE EAST (ホール 6) において C H R I P の活用方法に関するセミナーを開催いたします。

※ 1 : 動物に化学物質を一定期間毎日反復投与することによって現れる化学物質の毒性 (生体機能や形態の変化など)

お問い合わせ先

独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター 所長 木井 保夫
計画課 担当者 岡野、奥野
電話 : 03-3481-1977 FAX : 03-3481-2900